

メステック製品使用の研究論文・技術解説文(一部紹介)

年	学会発表・掲載誌	執筆者名	研究論文・技術解説文題名	参考・関連 URL
2021	学会誌「液晶」2021年4月号 (25巻2号)	松井 龍之介	共焦点顕微鏡の自作のすすめ:第2回 実践編	一般社団法人日本液晶学会 https://jlcs.jp/
	理化学研究所 花栗 哲郎 HP	花栗 哲郎	Publication & Presentation List of Tetsuo Hanaguri (Apr. 2, 2021) 1~28(ただし、4,20,22 を除く)	花栗 HP http://www2.riken.jp/epmrt/Hanaguri/index-J.html
2020	第 74 回日本セラミックス協会 学術賞 レビュー論文	吉田 智	Compositional variation of indentation-induced deformation and cracking in glass	参考資料はこちら
	日本機械学会 2020 年度年次大会	学 菁 純一郎 正 大 口 健一 正 福地 孝平 正 黒 沢 憲吾	微小 SAC はんだ試験片の疲労寿命に対する初晶 Sn の分布形態の影響	参考資料はこちら
	web site of the International DOI Foundation (IDF)	So Ito, Yusuke Shima, Daichi Kato, Kimihisa Matsumoto, Kazuhide Kamiya	Development of a Microprobing System for Side Wall DetectionBased on Local Surface Interaction Force Detection	2021/8/30 時点 富士技術出版社 https://www.fujipress.jp/ijat/au/ijate001400010091/
2019	第 62 回自動制御連合講演会	戸井 将太 浦 健太郎 井上 剛志	ピエゾアクチュエータを用いた回転機械に作用する外力計測装置のための制御系設計	参考資料はこちら
2018	9th Symposium on Micro-Nano Science and Technology on Micromachines	Kanji Kaneko,Takayuki Osawa, Yukinori Kametani,Takeshi Hayakawa, Yosuke Hasegawa,Hiroaki Suzuki	Numerical and Experimental Analyses of Three-Dimensional Unsteady Flow around a Micro-Pillar Subjected to Rotational Vibration	2021/8/30 時点 MDPI https://www.mdpi.com/2072-666X/9/12/668

2018	TOKAI ENGINEERING COMPLEX 2017 (TEC18)	小林 翔吾 藪井 将太 井上 剛志	ピエゾアクチュエータを用いた回転軸系の 2 自由度高速加振装置の開発	J-STAGE 東海支部総会講演会講演論文集 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmetokai/2018.67/0/2018.67_105/_article/-char/ja/
2015	2015 年度応用物理学会九州支部学術講演会	姥原正裕 藤原光二郎 横山宏有 前田幸治	固相反応法で作製した SrAl ₂ O ₄ に Eu と Dy を添加した蛍光体の発光及び応力発光特性	参考資料はこちら
2011	Carbon 49(2011),1752-1757	Fei Deng,Weibang Lu, Haibo Zhao,Yuntian Zhu,Byung-Sun Kim,Tsu-Wei Chou	The Properties of dry-spun carbon nanotube fibers and their interfacial shear strength in an epoxy composite	ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0008622310009401
2010	SPIE Photonics West 2010	Hiromasa Oku, Masatoshi Ishikawa	High-speed liquid lens with 2-ms response and 80.3-nm root-mean-square wavefront error	
2009	Sensors 2009, 9, 4005–4021	Fucai Li,Hideaki Murayama, Kazuro Kageyama ,Takehiro Shirai	Guided Wave and Damage Detection in Composite Laminates Using Different Fiber Optic Sensors	
	J. Mass Spectrom. Soc. Jpn. Vol. 57, No. 3, 2009	Hideaki Yamada, Kazuya Ichiki, Yoshihiko Nakata,Satoshi Ninomiya, Toshio Seki,Takaaki Aoki, Jiro Matsuo	A Processing Technique for Cell Surfaces Using Gas Cluster Ions for Imaging Mass Spectrometry	
	名古屋大学工学研究科技術部技報 Vol.11(09 年 3 月)	熊澤克芳, 白木尚康 中西幸弘, 森木義隆	ピエゾを用いた X 線回折実験用粉末試料充填装置 の開発	
	埼玉県産業技術総合センター研究報告第7巻(2009)	荻原重人, 浅海暁(*)	高分解能アクチュエータ用高剛性変位拡大機構の開発	
	計測技術,Vol.37,pp30–33(2009)	中井健二(*)	静電容量型変位計でのナノメートル制御	
2008	J.Low Temp Phys.(2008), 150, 561-566	Kohta Saitoh ,Kenichi Hayashi,	Development of a Low Temperature Scanning Probe	

		Yoshiyuki Shibayama, Keiya Shirahama	Microscope	
	Int. J. of Automation Technology Vol.2 No.2, 2008	Hideki Takezawa, Naotake Mohri, Kouhei Asano, Yasunori Kodama	Development of Micro Electrical Discharge Machine	
2007	19th International Congress on Acoustics Madrid, 2-7 September 2007	Hotehama Takuya, Nakagawa Seiji	Lateralization of Amplitude-modulated Bone-conducted Ultrasounds: Discrimination of Interaural Time and Intensity Differences and Time-intensity Trading	
2005	Rev. Scientific Instruments , 76(5), 1-5, 2005	Noriyuki Kodera, Hayato Yamashita, Toshio Ando	Active damping of the scanner for high- speed atomic force microscopy	
2004	10th AIAA/ISSMO Multidisciplinary Analysis and Optimization Conference 30 August – 1 September 2004, Albany, New York	Hiroshi Furuya, Hiromichi Ohira, Nozomu Kogiso, Koichi Tomuro(*)	Shape Optimization of Piezo-Ceramics Actuators on Displacement Magnification Mechanisms	
2002	Proc. of ICMT2002, pp412-422	Jung-Ho Park, Kazuhiro Yoshida, Yoshihiro Nakasu, Shinichi Yokota et al	A Resonantly-Driven Piezoelectric Micropump for Microfactory	
1999	Jpn.J.Appl.Phys., Vol.38(1999), Part I, No.12A, pp6952-6954	Woo-chul Moon, Tatsuo Yoshinobu, Hiroshi Iwasaki	Nanoscale Patterning of Au Filaments on Si Surfaces by Atomic Force Microscopy	